

У С Л У Г И

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



Каталог содержит информацию о направлениях испытаний, стоимости работ и преимуществах Испытательного центра АО «НИИЭТ»



АО «НИИЭТ» ПРЕДЛАГАЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСУРСНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ, МЕХАНИЧЕСКИХ, КОНСТРУКТИВНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭКБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Испытательный центр НИИЭТ аккредитован СДС «Электронсерт» на право проведения испытаний отечественной и импортной элементной базы и имеет лицензию Федерального космического агентства на оказание услуг предприятиям «Роскосмоса».

Оборудование испытательной лаборатории позволяет проводить испытания микросхем на воздействие механических, климатических, электрических, ресурсных и конструктивных факторов. Технические возможности испытательного центра позволяют проводить сертификацию и аттестацию изделий электронно-компонентной базы отечественного и иностранного производства.



С более подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте: www.niiet.ru

На все вопросы вам готовы максимально быстро ответить специалисты поддержки.

Задайте вопрос на форуме нашего сайта: forum.niiet.ru

Напишите нам на электронную почту p.parmon@niiet.ru или позвоните по телефону: **+7 (473) 225-42-25**

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 3 ЛАБОРАТОРИИ:

- 12 ЕДИНИЦ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- 48 ЕДИНИЦ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- БОЛЕЕ 20 ЕДИНИЦ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ В КОЛИЧЕСТВЕ 70 ЧЕЛОВЕК**НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

Опыт испытаний ЭКБ с 1982 года



Гибкая ценовая политика: мы всегда готовы обсуждать стоимость проведения испытаний



Значительный научный потенциал, позволяющий **решать даже самые сложные задачи**



Мы стремимся к проактивности и предлагаем подготовку необходимой оснастки **до проведения испытаний**



Уникальное оборудование, существующее в России в единичных экземплярах: измерительная система Teradyne «UltraFlex», установочного контроля «UF-3000EX», анализатор газа в электронных устройствах EDA-407



Испытательный центр АО «НИИЭТ» **аккредитован в системе добровольной сертификации «ЭЛЕКТРОНСЕРТ»** на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ЭС РД 005-2020

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:**МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ**

Силовые: частота до 2 МГц, ток до 10 А, напряжение до 100 В

Цифровые: частота до 800 МГц, разрядность до 64 бит

Аналоговые: разрядность до 24 бит, ток до 2А, напряжение до 75 В

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

СВЧ: частота до 5 ГГц, напряжение до 75 В, ток до 50 А, мощность до 1000 Вт

Силовые: напряжение до 450 В, ток до 100 А

Коммутационные: напряжение до 100 В, частота до 3 МГц

ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Число каналов - 2, формируемые напряжения и токи до 100 В, 14 А

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Оптопары, оптоэлектронные ИС: ток коммутации до 1А, напряжение коммутации до 100 В

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭКБ НА 2024 ГОД

№ п/п	Подгруппа испытаний по ОСТ В 11 0998	Метод испытаний	Выборка, шт.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС 20%, руб.
1	2	3	4	5	6
1	К3 п.2 (Д3) Контроль содержания паров воды внутри корпуса	метод 222-1	1	19200,00	23040,00
2	К11 (Д4 п.1) Подтверждение теплового сопротивления	метод 414-13	1	15200,00	18240,00
3	К8 п.1 (С3 п.1) Термоциклирование	Термоудар 205-3 Изменение температуры среды 205-1	до 10	48500,00 33000,00	58200,00 39600,00
4	К8 п.1 (С3 п.1) Испытание на воздействие линейного ускорения	107-1	до 10	5000,00	6000,00
5	К9 п.1 (С4 п.1) Испытание на воздействие одиночных ударов	106-1 Граничные испытания по методу 106-1	до 10	9650,00 38500,00	11580,00 46200,00
6	К9 п.2 (С4 п.2) Испытания на вибропрочность	103-1-3	до 10	53000,00	63600,00
7	К9 п.3 (С4 п.3) Испытания на виброустойчивость	102-1	до 10	19500,00	23400,00
8	К9 п.4 (С4 п.4) Кратковременная влага	208-2 60 часов	до 10	12000,00	14400,00
9	К12 (D2) Длительная влага	посл. 1 метод 207-2 56 суток 21 сутки 10 суток 7 суток	1 загрузка	120000,00 60000,00 48000,00 30000,00	144000,00 72000,00 48000,00 36000,00
10	К2 Определение уровня воздействия статического электричества	502-16	1	16000,00	19200,00
11	С6 Подтверждение уровня воздействия статического электричества	502-16	1	4500,00	5400,00
12	К14 Воздействие повышенного и пониженного давления	Повышенное давление п.2 210-1 Пониженное давление п.3 209-1	1 загрузка	6 768,54 42 641,82	8 122,25 51 170,18
13	К22 Испытания на стойкость к воздействию ОИН	1000-13 (без разработки программы испытаний)	до 10	73000,00	87600,00

АКТУ-001

Автоматическая камера для проведения испытаний на воздействие теплового удара интегральных микросхем и полупроводниковых приборов предназначена для проведения испытаний ЭКБ по методу 205-3 ГОСТ РВ 5962-004.2-2012.

УСТАНОВКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- камера тепла, выполненная из нержавеющей стали, с нагревательным элементом мощностью 2 кВт, обеспечивающая режим испытаний от +30 до +200 °С;
- камера холода, обеспечивающая два режима проведения испытаний:
 - в жидкостной среде (спирт) в диапазоне температур от 0 до -60 °С;
 - в жидкостной среде (жидкий азот) при -196 °С.
- рабочие термопары;
- устройство автоматического перемещения испытуемых образцов;
- корзина;
- электронный блок управления (ЭБУ);
- система автоматической подачи азота;
- вентиляционный короб;
- защитный кожух.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- питание стенда осуществляется от однофазной трехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц;
- габаритные размеры установки, не более:
 - ширина: 810 мм;
 - высота: 1650 мм;
 - глубина: 650 мм;
 - масса стенда, не более: 160 кг.
- электрическая мощность, потребляемая стендом, не более: 3,5 кВт;
- диапазон воспроизводимой температуры в камере тепла: от +30 до +200 °С;
- диапазон воспроизводимой температуры в камере холода: от 0 до -60; -196 °С;
- время достижения максимальной (минимальной) температуры, не более: 30 мин;
- допустимое отклонение температуры от заданного значения:
 - при -196 °С: не нормируется;
 - от -70 до 0 °С: ± 3 °С;
 - от +30 до +200 °С: ± 3 °С.



Стенды испытаний ЭКБ на надежность

Универсальные статические и динамические стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний ЭКБ на надежность с загрузкой 30/50/70 изделий.

СТЕНДЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- блоки загрузки, предназначенные для установки испытываемых изделий, подключения к цепям питания и обеспечения теплового режима испытаний;
- блок термостатирования, предназначенный для поддержания заданной температуры теплоотводящих пластин блока загрузки с использованием жидкостного теплообмена;
- контроллеры температуры, обеспечивающие контроль температуры теплоотводящих пластин блока загрузки;
- источники питания, предназначенные для электропитания испытываемых изделий.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- питание стенда осуществляется от трехфазной пятипроводной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц;
- рабочий диапазон напряжений источников питания: (5±60) В;
- нестабильность напряжения при изменении тока от 0 до 12,5 А не более ± 2 %;
- нестабильность напряжения при изменении напряжения сети на ± 10 % не более ± 2 %;
- амплитуда пульсаций напряжения не более ± 2 %;
- погрешность измерения источниками питания напряжения не более ± 2 %;
- погрешность измерения источниками питания тока не более ± 2 %;
- срабатывание защиты от перегрузки по току при превышении заданного значения защиты не более 5 %;
- диапазон воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин (35±95) °С;
- время достижения предельного значения воспроизводимой температуры и установления теплового режима не более 90 мин;
- отклонение воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин от заданного значения не более ± 3 °С;
- срабатывание тепловой защиты при превышении температуры на 5 °С относительно заданного значения в диапазоне от +35 до +95 °С.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- габаритные размеры стенда СИТ С30/Д30, не более:
 - ширина: 800 мм;
 - высота: 2100 мм;
 - глубина: 1000 мм;
 - масса стенда, не более: 500 кг.
- габаритные размеры стенда СИТ С50/Д50/С70/Д70, не более:
 - ширина: 1600 мм;
 - высота: 2100 мм;
 - глубина: 1000 мм;
 - масса стенда, не более: 500 кг.
- токи по фазам и электрическая мощность, потребляемая стендом, не более:
 - фаза А: не более 55 А;
 - фаза В: не более 55 А;
 - фаза С: не более 55 А;
 - мощность: 36 000 В·А.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:

+7(499) 404-29-11,
info@niiet.ru

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:

+7 (473) 280-23-12,
p.parmon@niiet.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

испытания ЭКБ



СТОИМОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АО «НИИЭТ»

Товар	Кол-во	Цена (руб.) с НДС
Автоматическая камера теплого удара «АКТУ-001»	1 шт.	3 977 000,00
СИТ С30	1 шт.	13 500 000,00
СИТ Д30	1 шт.	14 900 000,00
СИТ С50	1 шт.	17 600 000,00
СИТ Д50	1 шт.	19 800 000,00
СИТ С70	1 шт.	21 400 000,00
СИТ Д70	1 шт.	24 600 000,00
СИТ 210	1 шт.	7 000 000,00

Условия оплаты: 100% предоплата

Ставка НДС: 20%

Гарантия: 12 месяцев с момента окончательной приемки оборудования

Срок поставки и условия оплаты определяются индивидуально, исходя из заказанного количества и модели испытательного оборудования.

Консультация по техническим вопросам:

тел.: +7 (473) 280-23-12

Email: p.parmon@niiet.ru

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕНДОВ СИТ

Стенд может работать в двух режимах – динамическом и статическом.

Статический режим — непрерывная подача напряжения на исследуемый прибор.

Динамический режим — сигнал с генератора подается на испытуемый прибор с необходимой в техническом задании длительностью импульса и скважностью.

Плюс стенда в возможности регулировки необходимых максимальных температур на каждом транзисторе, что дает возможность исключить большие отклонения допустимых в ТЗ максимальных температур.

Прижимное устройство стенда рассчитано на быструю замену контактирующих устройств под разные типы корпусов.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ



ДИЗАЙН-ЦЕНТРАМ:

ИЦ АО «НИИЭТ» может оказывать услуги по проведению комплекса предварительных и государственных испытаний микросхем на соответствие ОСТ В 11 0998, ОСТ В 11 1009, ОСТ В 11 1010 и т.д.

- В объем работ помимо испытаний входит:
- разработка Программ и методик испытаний;
 - разработка и изготовление полного комплекта оснастки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЭКБ:

ИЦ АО «НИИЭТ» может оказывать услуги по проведению комплекса периодических и типовых испытаний микросхем на соответствие КГВС «Климат-8», ОСТ В 11 0998, ОСТ В 11 1009, ОСТ В 11 1010 и т.д.

- В объем работ помимо испытаний входит:
- разработка Программ и методик испытаний;
 - разработка и изготовление полного комплекта оснастки.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПОСТАВЩИКАМ:

ИЦ АО «НИИЭТ» может оказывать услуги по проведению комплекса сертификационных испытаний на соответствие требований КГВС «Климат-8» и «Мороз-7».

- В объем работ помимо испытаний входит:
- разработка Программ и методик испытаний;
 - разработка и изготовление полного комплекта оснастки.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:



КЛИМАТИЧЕСКИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

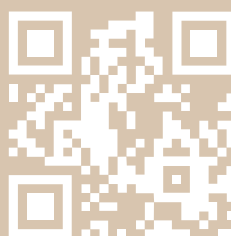
КОНСТРУКТИВНЫЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСНЫЕ*



* Для дизайн-центров и производителей ЭКБ



АО «НИИЭТ»
Тел.: +7 (473) 222-91-70
Тел./факс: +7 (473) 280-22-94
www.niiet.ru, niiet@niiet.ru
Россия, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5.